

Workshop

Entwicklung zuverlässiger Softwaresysteme

Softwarezuverlässigkeitsbewertung auf Basis von Betriebsprofileue und Schnittstellenüberdeckung

Matthias Meitner, Francesca Saglietti

Universität Erlangen-Nürnberg

Lehrstuhl für Software Engineering (Informatik 11)

Motivation

- ◆ Ziel:
 - Softwarezuverlässigkeitsbewertung für komponentenbasierte Systeme (in Zusammenarbeit mit Siemens Corporate Technology)

- ◆ Zuverlässigkeitsbewertung mit Hilfe der statistischen Stichprobentheorie
 - Black-Box Testen
 - Berücksichtigt nicht die interne Struktur eines Programms

- ◆ Integrationstest
 - Kopplungsbasierte Überdeckungskriterien
 - Ableitung einer Zuverlässigkeitsaussage nicht möglich

- ◆ Kombination der beiden Testperspektiven, so dass
 - Einerseits das Betriebsprofil berücksichtigt
 - Und andererseits hohe Interaktionsüberdeckung garantiert wird

Statistische Stichprobentheorie

◆ Anforderungen an Testdurchführung

- Unabhängige Ausführung der Testfälle (z.B. durch reset-Mechanismen)
- Jedes Versagen während des Testens wird entdeckt
- Keine oder wenige Versagen werden beobachtet

◆ Anforderungen an Testdaten

- Betriebsprofiltreue
- Unabhängige Auswahl der Testfälle

3 Optimierungsziele

◆ Ziel 1: Betriebsprofiltreue

- K.O.-Kriterium
- Goodness-of-Fit-Tests

◆ Ziel 2: Unabhängige Auswahl

- K.O.-Kriterium
- Korrelationsmetriken

◆ Ziel 3: Hohe Interaktionsüberdeckung

- Maximierung des Kriteriums
- Kopplungsbasierte Überdeckungskriterien (prozedural / OO)

Statistische Stichprobentheorie

$$P(p \leq \tilde{p}) = \beta$$

Kein Versagen: $\tilde{p} = 1 - \sqrt[n]{1 - \beta}$

Safety Integrity Levels Low Demand gemäß IEC 61508

SIL	β	\tilde{p}	n
1	0.99	$\geq 10^{-2}$ to $< 10^{-1}$	459
2	0.99	$\geq 10^{-3}$ to $< 10^{-2}$	4603
3	0.99	$\geq 10^{-4}$ to $< 10^{-3}$	46050
4	0.99	$\geq 10^{-5}$ to $< 10^{-4}$	460515

Korrelationen

- ◆ Abhängig von der Anwendung können Eingabeparameter semantisch korreliert sein
 - Durch physikalische Gesetze
 - Durch logische Muster

- ◆ Diese Abhängigkeiten
 - Werden durch das Betriebsprofil erfasst und
 - Können nicht modifiziert werden

- ◆ Abhängigkeiten, die sich durch die Instantiierung der Parameter ergeben, müssen hingegen durch Filter entfernt werden

Ziel 1: Betriebsprofilreue

- ◆ Betriebsprofil wird auf Basis der Auftrittshäufigkeit der Eingabeparameter bestimmt
- ◆ Unabhängige Parameter können mit Hilfe von Zufallszahlengeneratoren erzeugt werden
- ◆ Abhängige Parameter werden gemäß ihrer funktionalen Abhängigkeiten instantiiert
- ◆ Goodness-of-Fit-Tests überprüfen, ob eine beobachtete Verteilung konsistent mit der im Betriebsprofil spezifizierten Verteilung ist
- ◆ Goodness-of-Fit-Tests, die in dieser Arbeit verwendet werden
 - χ^2 –Test
 - Kolmogorow-Smirnow-Test
 - Anderson-Darling-Test

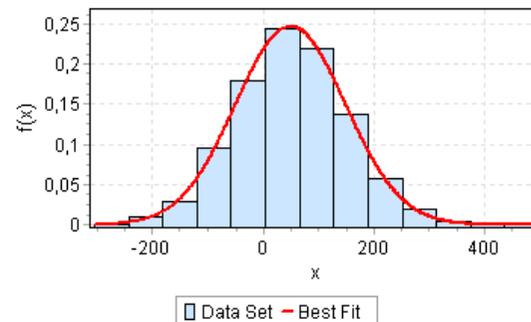
Ziel 1: Betriebsprofiltreue

Beispiel: χ^2 -Test

χ^2 - Statistik definiert als:
$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

- ◆ Nullhypothese (beobachtete Verteilung ist konsistent mit der erwarteten Verteilung)
 - Wird bei einem gegebenen Signifikanzniveau α verworfen, wenn der Wert der Teststatistik größer als der kritische Wert ist
 - Wird bei einem gegebenen Signifikanzniveau α akzeptiert, wenn der Wert der Teststatistik niedriger als der kritische Wert ist

SPA SDK 1.0 – Evaluation Version © MathWave Technologies
Probability Density Function



Ziel 2: Unabhängige Testfallauswahl

◆ Arten der Korrelation

- Autokorrelation
- Kreuzkorrelation

◆ Kreuzkorrelationsmetrik: Pearsonscher Korrelationskoeffizient

$$r_{xy} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

- Misst nur lineare Abhängigkeiten
 - Datenmengen sollten normalverteilt sein
- ## ◆ Wegen dieser Einschränkungen wurden weitere Korrelationsmetriken verwendet, u.a.
- Spearmans Rangkorrelationskoeffizient
 - Cramers V

Ziel 3: Interaktionsüberdeckung

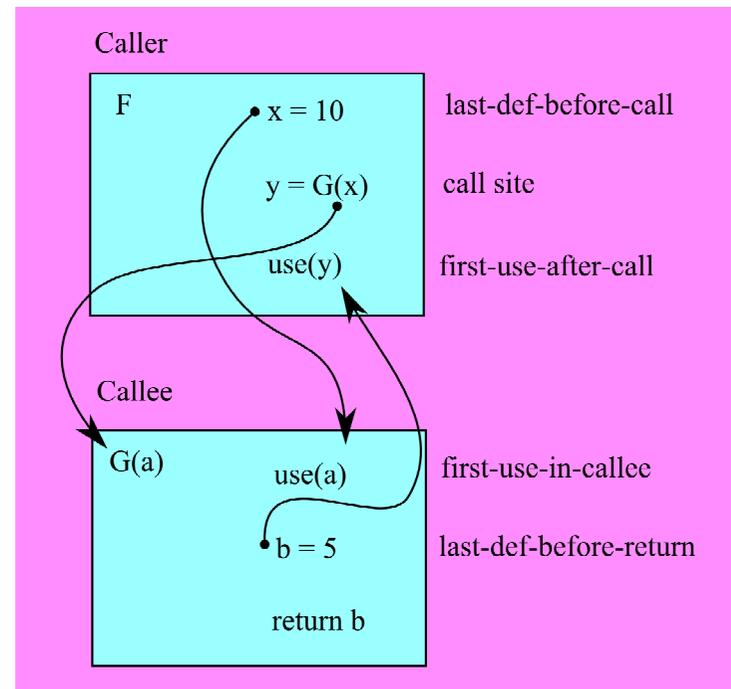
Jin & Offutt

◆ Coupling-Def

- Last-Def-Before-Call
- Last-Def-Before-Return
- Shared-Data-Def

◆ Coupling-Use

- First-Use-In-Callee
- First-Use-After-Call
- Shared-Data-Use

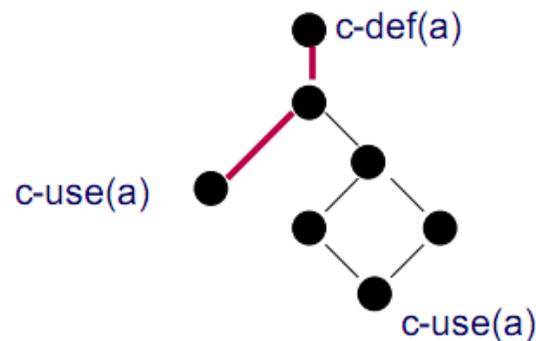


◆ Aufrufstelle: Aufruf einer anderen Komponente

◆ Kopplungspfad: Definitionsfreier Pfad von einem coupling-def einer Variable zu einem coupling-use derselben Variable in einer anderen Komponente

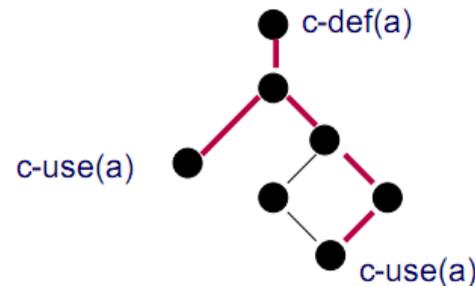
Ziel 3: Interaktionsüberdeckung

- ◆ Anwendung von Datenflusstesten auf Integrationstestebene
- ◆ Call coupling: alle Aufrufstellen müssen überdeckt werden
- ◆ All-coupling-defs: für jedes Coupling-Def einer Variable muss mindestens ein Kopplungspfad zu mindestens einem erreichbaren Coupling-Use überdeckt werden

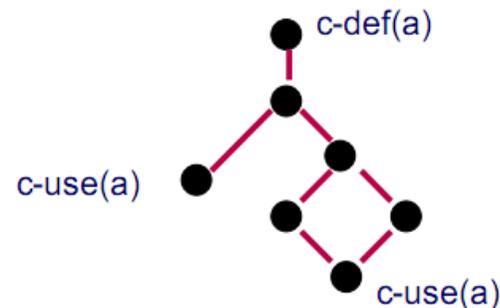


Ziel 3: Interaktionsüberdeckung

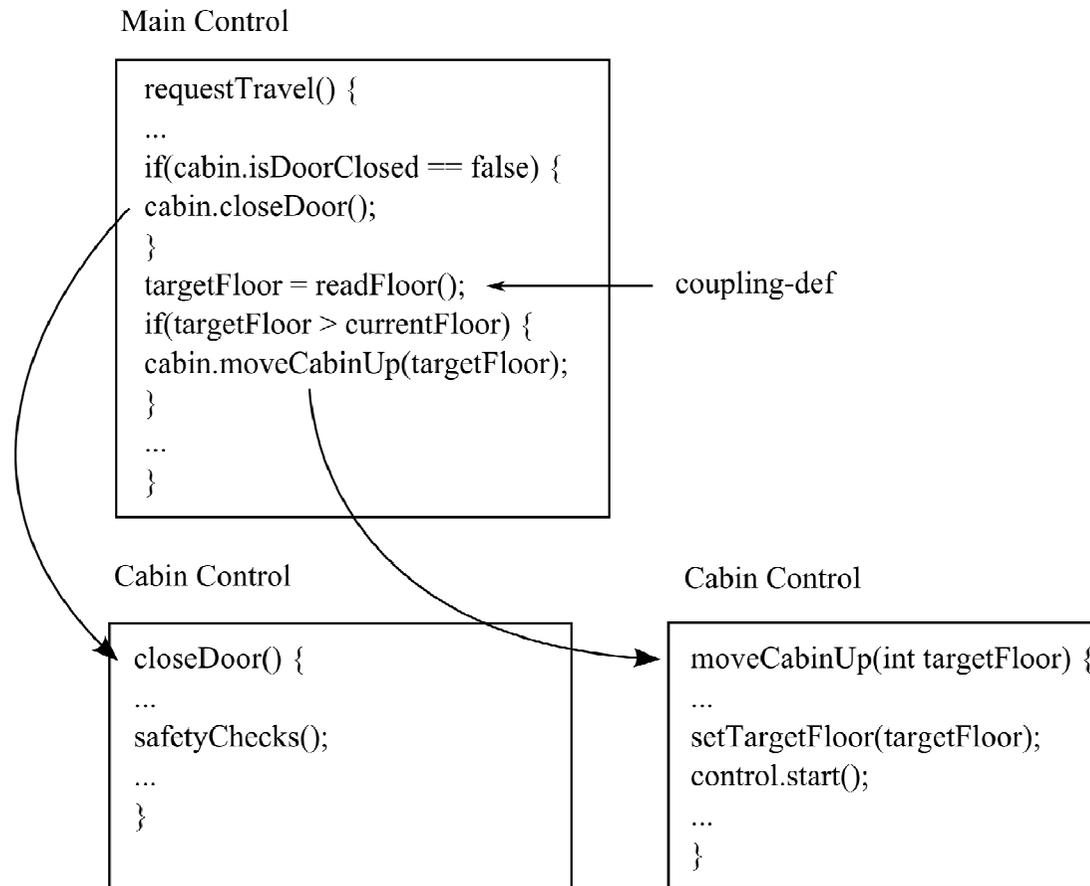
- ◆ **All-coupling-uses:** für jedes Coupling-Def einer Variable muss mindestens ein Kopplungspfad zu jedem erreichbaren Coupling-Use überdeckt werden



- ◆ **All-coupling-paths:** für jedes Coupling-Def müssen alle Kopplungspfade zu jedem erreichbaren Coupling-Use überdeckt werden



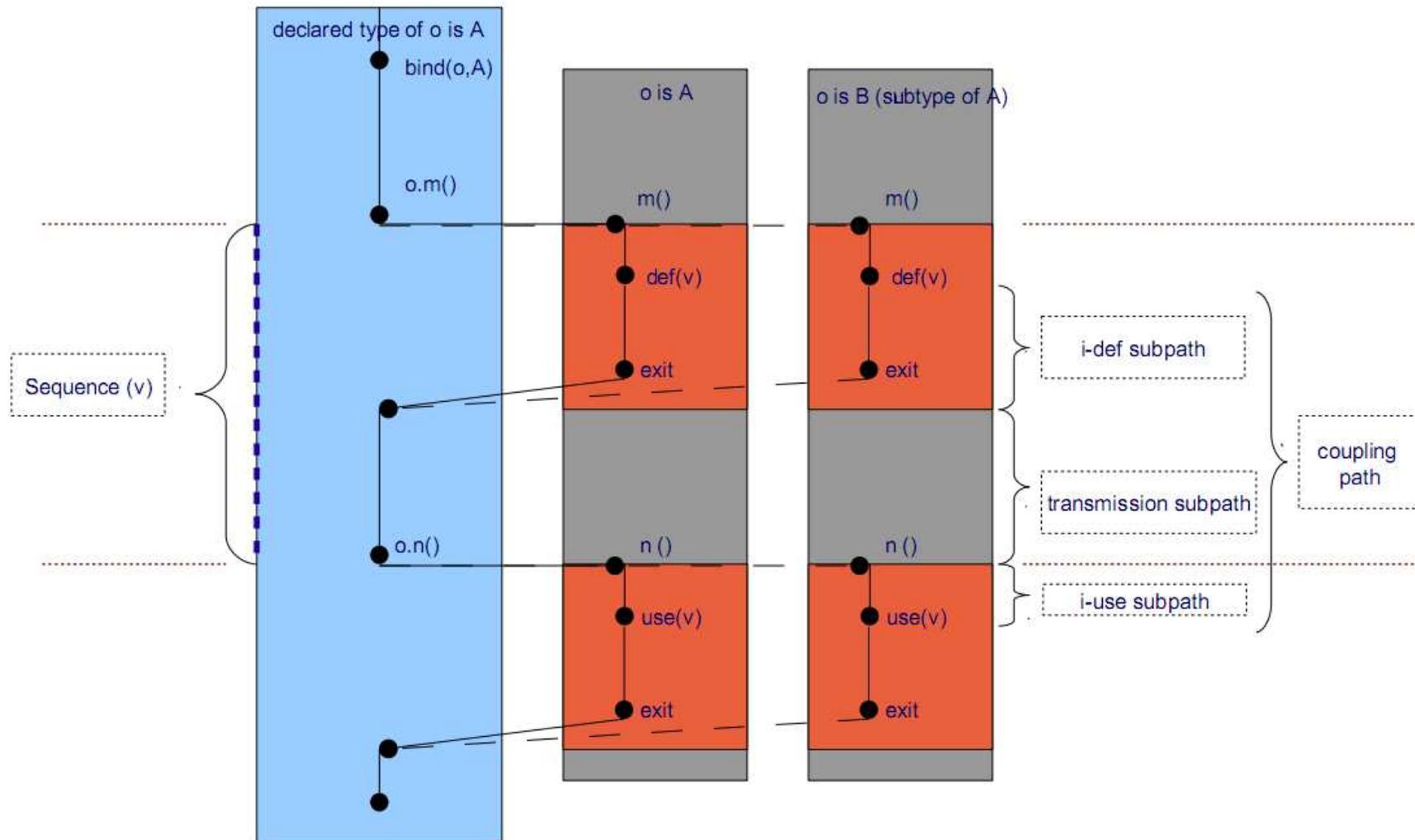
Erweiterung der kopplungsbasierten Kriterien



- ▶ Erweiterung um die Überdeckung aller Aufrufstellen, unabhängig davon, ob Parameter übergeben werden

Ziel 3: Interaktionsüberdeckung für OO

Alexander & Offutt



Ziel 3: Interaktionsüberdeckung

Alexander & Offutt

◆ All-Coupling-Sequences (ACS)

- Jede Sequenz muss mindestens einmal überdeckt werden

◆ All-Poly-Classes (APC)

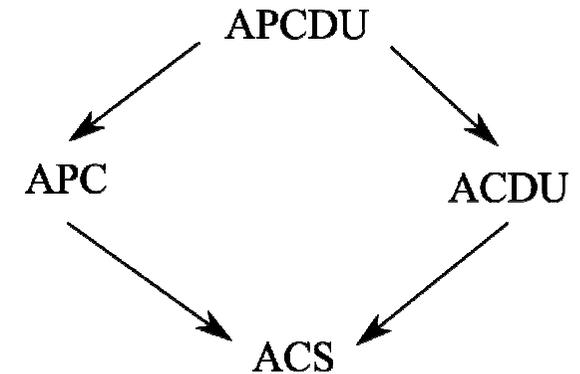
- für jede Sequenz und jedes Mitglied einer Typfamilie im Kontext der Sequenz muss ein Kopplungspfad überdeckt werden

◆ All-Coupling-Defs-Uses (ACDU)

- für jede Kopplungsvariable in jeder Sequenz müssen alle Kopplungspfade (Coupling-Def/Coupling-Use-Paare) überdeckt werden

◆ All-Poly-Coupling-Defs-Uses (APCDU)

- für jede Kopplungsvariable jeder Sequenz und für jedes Mitglied der Typfamilie im Kontext der Sequenz müssen alle Kopplungspfade überdeckt werden



Kombination der Ziele

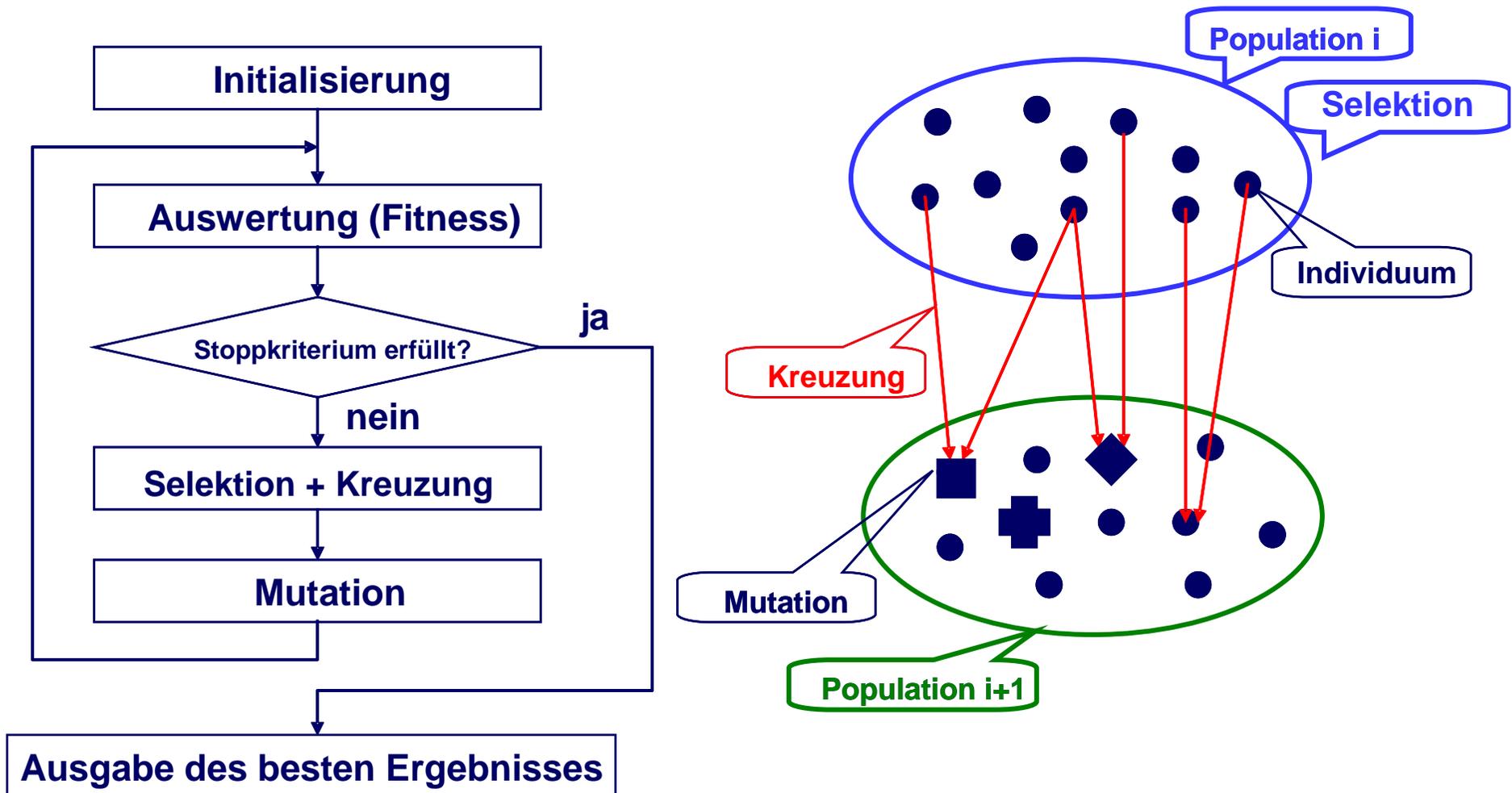
◆ Kombination von

- Ziel 1: Betriebsprofiltreue (K.O.-Kriterium)
- Ziel 2: Unabhängige Auswahl der Testfälle (K.O.-Kriterium)
- Ziel 3: Hohe Interaktionsüberdeckung

◆ Multikriterielles Optimierungsproblem

- Systematische Ansätze zur Bestimmung einer Testfallmenge sind ungeeignet
- Deswegen werden Heuristiken (genetische Algorithmen) verwendet
- Entscheidend ist dabei die Definition einer adäquaten Fitnessfunktion

Genetische Algorithmen



Normierung

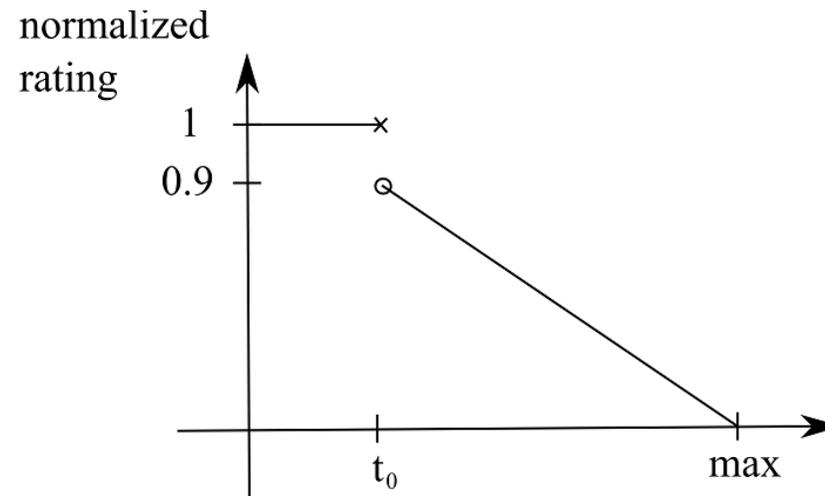
- ◆ Der Grad der Erfüllung der einzelnen Ziele muss gemessen werden

- ◆ Deswegen werden die Werte der Goodness-of-Fit-Tests und der Korrelationsmetriken auf das Intervall $[0; 1]$ abgebildet
 - Wobei der Wert 1 die Erfüllung des Kriteriums und
 - Wobei der Wert 0 die größtmögliche Verletzung des Kriteriums wiedergibt.
 - Dazwischen liegende Werte den relativen Erfüllungsgrad reflektieren

- ◆ Werte für die Interaktionsüberdeckung liegen bereits im Intervall $[0; 1]$

Normierung

- ◆ Wenn t_0 den maximal akzeptablen Grenzwert für die Verletzung eines Kriteriums bezeichnet, werden
 - Alle Werte von $[0; t_0]$ als vollständige Erfüllung des Kriteriums gewertet und erhalten deswegen den Wert 1
 - Alle Werte größer t_0 mit Werten $< 0,9$ bewertet



Fitnessbewertung

- ◆ Fitnessfunktion für genetische Optimierung:

Fitnesswert =

$$1,0 \cdot \text{Betriebsprofilltreue} + \\ 1,0 \cdot \text{Unabhängigkeit} + \\ 0,1 \cdot \text{Überdeckung}$$

- ◆ Das Ziel der Schnittstellenüberdeckung kann dabei eine Verletzung eines der beiden K.O.-Kriterien nicht kompensieren
- ◆ Testfallmengen, die keines der beiden K.O.-Kriterien verletzen, haben Fitnesswerte ≥ 2
- ◆ Testfallmengen, die mindestens eines der K.O.-Kriterien verletzen, haben Fitnesswerte < 2 , unabhängig vom Grad der erreichten Überdeckung

Zusammenfassung & Ausblick

- ◆ Neuer Ansatz kombiniert
 - Zuverlässigkeitsbewertung mit
 - Hoher Interaktionsüberdeckung

- ◆ Durch die Verwendung genetischer Algorithmen

- ◆ Fitnessfunktion berücksichtigt
 - Betriebsprofiltreue
 - Unabhängige Auswahl der Testfälle
 - Kopplungsbasierte Überdeckungskriterien

- ◆ Ausblick
 - Stand der Implementierung
 - Anwendung auf ausgewählte Software-Projekte von Siemens Corporate Technology